⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公告

## 許 公 報(B2) ⑫ 特

昭61-6390

@Int\_Cl.4

證別記号

庁内整理番号

G 09 F G 02 F 1/133

1 1 8

6615-5C 8205-2H

発明の数 1 (全7頁)

会発明の名称

液晶表示装置

②特 願 昭55-144829

開 昭57-132190 旸公

29出 願 昭55(1980)10月16日 ④昭57(1982)8月16日

②発 明 者

建一 遠 藤

諏訪市大和3丁目3番5号 株式会社諏訪精工舎内

郊発 明 者

小 口

蓥 \_ 諏訪市大和3丁目3番5号 株式会社諏訪精工舎内

位発 明 者 矢 澤 悟

諏訪市大和3丁目3番5号 株式会社諏訪精工舎内

金出 頭 人

セイコーエプソン株式

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

会社

④代 理 人

弁理士 最上

審査官 50参考文献 岡 部 恵 行

特開 昭54-37697(JP, A)

特開 昭55-143524(JP, A)

1

## 砂特許請求の範囲

対向する2つの基板間に液晶が挟持され、一 方の茎板は半導体基板で形成され、他方の基板は 透明基板で形成され、設基板上に複数の電極が形 表面の凹凸形状のピツチが1μπから100μπの 範囲であり、該凹凸の高さが0.1μπから10μπ の範囲でかつ該凹凸部の斜面角度が該半導体基板 水平面に対して0°から30°である事を特徴とす る液晶表示装置。

## 発明の詳細な説明

本発明は、第1図に示すような内面に透明導電 性皮膜をコーテイングした透明ガラス板11と、 複数のスイツチングトランジスタと複数の液晶駆 動電圧保持用コンデンサとを設置した下側基板1 15 る。等の問題点が発生する。 2との間に、スペーサ13を介して液晶14をサ ンドイツチ状にはさみ込んだ構造を有する液晶表 示装置に関してであり、詳しくは該下側電極基板 として不透明なシリコン基板を該液晶として二色 性色素を添加したゲストホスト液晶を使用した反 20 射型液晶表示装置に関してである。

従来、反射型表示装置は、第2図に示すように 内面に透明導電性皮膜をコーティングした透明ガ ラス基板 2 1, 2 1'2 枚の間にスペーサ 2 3 を 介して液晶24をサンドイツチ状にはさみ込み、25 は、第3図cの形状をしたものであつた。但しこ

2

下側透明ガラス基板21′の下に反射表面に凹凸 を有する反射板等を設置した構造を特徴とするも のであつた。

該下側ガラス基板の替りとして複数のスイツチ 成されてなる液晶表示装置において該半導体基板 5 ングトランジスタと複数の液晶駆動電圧保持用コニ ンデンサを不透明シリコン基板上に設置した半導 体基板を使用すれば、より多くの表示が可能とな ð.

> 前記半導体基板を下側基板として使用した場 10 合、多くの情報を表示できるという長所を持つか わり、短所として、(1) 2枚の偏光板を必要とす るツイストネマチック構造は不可能となる。(2) 該半導体基板表面が液晶と直接に接するため、該 半導体基板表面が反射板となり、表示が暗くな

上記(1)については、2色性染料を添加したゲス トホスト液晶を使用する事で偏光板を透明ガラス 基板上に1枚設置するだけで良好な表示が得られ ð.

上記の(2)は該半導体基板表面が反射板の役目を するため該半導体基板の電板表面形状の表示品質 に及ぼす影響は大である。従来第3図aに示す如 く、略ば鏡面であるか、あるいは、第3図bに示 す如く所々に凹凸がある形状にしたものかあるい

こでは、電極導電物質として反射率の高いアルミ ニウムあるいは、アルミニウムを含む合金を例に 採つている。

第3図aの形状となるのは、アルミニウムを低 には、第3図bに示す形状となる。第1図cは、 アルミニウム中にシリコンを2%含む合金を用い 400℃から450℃で熱処理した後に表面をエツチン グした場合に出来る形状である。第4図a, b及 電極の反射特性である。該表面形状が略ば鏡面に 近い基板23に光21を入射すると、反射光強度 分布は破線24の様になる。すなわち反射光の光 反射分布は正反射成分が非常に大きく、それ以外 さな値を示す。このことは、基板23を用いて液 晶パネルを作成した場合、外部照明の正反射方向 からパネルを見ると光強度が大きく、明るく見え るが、この方向では輝度が大きすぎる事と、透明 液晶の表示は、良好なものとはならない。

また、外部照明の正反射以外の方向からパネル を見る場合、電極部で反射される光45の強度は 非常に小さく、全体に暗い表示となつてしまうと。 の表示装置においては、外装部の光反射率に対し パネル部での反射率が極端に低いと、充分なコン トラストを目で感じとることが出来ない。その為 パネルの下側基板の電極が反射板を兼ねる場合、 に電極表面に凹凸を形成する必要がある。第4図 bは、第3図bで示した基板の光反射特性を示し ている。第3図bの形状は、アルミニウムを400 ℃~450℃で数十分、不活性雰囲気中あるいは水 面部分の割合が大きいので、正反射成分が未だ強 い事と、電極表面の凹凸の平均斜度が大き過ぎる ため、パネルの略ば法線方向に反射する光49は 少なく、パネルの略ば水平方向に近い反射光41 合、目の位置は、略ば法線に近い方向に置くこと を考えると、反射光特性がパネルの法線方向で大 きい事が必要となる。しかし第3図6の形状で は、入射光 4 6 に対しパネル法線方向の反射光は

正反射方向の光47に対して小さい為、パネル全 体が暗く見える。第4図cは、アルミニウムの電 極表面上に微細な凹凸をつけた表面413の光反 射特性を示す。表面電極の凹凸の平均周期は、略 温で加熱した場合で、さらに高温で加熱した場合 5 ぼ  $1 \mu m$ で、平均深さは $0.5 \mu m$ である。この様 な凹凸を有する金属表面は、反射光が多重に反射 される為、反射光の全光束は小さく、パネルの色 は、灰色を滞びて見える。特に、この様に、アル ミニウム表面に微細な凹凸を形成した場合で凹凸 びcは各々第3図a, b, cの表面形状を有する 10 の深さが、そのピッチに比較して、略ぼ同等と見 なせる場合は、液晶を該アルミニウム表面上に載 せると、該アルミニウム表面は、暗黒色となつて しまう。ゲストホスト型液晶の様に基板を明部と して用い、ゲストの吸収を暗部として表示する液 の方向では、正反射光強度に比較して、非常に小 15 晶表示装置においては、基板表面の反射光束が小 さい物は、充分な表示効果を期待できない。

さらに、該ゲストホスト液晶を使用した反射型 表示装置においては、該上側の透明ガラス板上の 偏光板によって偏向された光が該半導体表面で維 ガラス板上の偏光板表面での正反射が目に入る為 20 持されることが重要となる。なぜなら、第5図に おいて偏光板502の偏光率を100%、透過率を 50%とすれば入射光501が該半導体表面で偏光 が完全に維持される場合は液晶層における吸収お よび該透明ガラス板表面等における反射による損 いう欠点があつた。液晶表示パネルの様に受光型 25 失等を考えないものとすれば、反射光強度は入射 光強度の50%となる。しかし、該半導体表面にお いて偏光が完全に乱され無偏光となった場合の反 射光強度は入射光強度の25%となり前述の場合の 半分の明るさとなつてしまうからである。第3図 パネルを見る方向への反射光強度を大きくする様 30 bおよび c で示した該半導体表面においては、偏 光板が維持されにくい。

本発明は、かかる欠点を除去したもので、その 目的は、複数のスイツチングトランジスタと複数 の液晶駆動電圧保持用コンデンサを設置した半導 **素雰囲気中で処理すると生ずるものであるが、鏡 35 体基板を用いた液晶表示装置において表示の明部** 分を基板の表面での反射を利用して表示効果を向 上させることにある。

尚ここで表示効果と述べているのは、液晶表示 装置を点灯及び非点灯した時の反射光強度の比、 0が多くなつている。これは、パネルを見る場 40 および反射光強度の絶対値である。つまり、秀れ た表示効果とは、点灯時と非点灯時の反射光強度 の比が大きく、かつ表示の明部の反射光強度の絶 対値が大きいと言う事である。

以下実施例に基づいて本発明を詳しく説明す

る。第6図は、本発明による前記半導体基板の断 面図である。シリコン基板上に凹凸を形成しその 上に該スイツチングトランジスタおよび該液晶駆 動電圧保持用コンデンサを設置してある。

3はドレイン、604はゲートポリシリコン、6 05はポリシリコン、606は配化シリコン、6 07は表示電極用アルミニウムである。シリコン 基板上の凹凸は平均斜度10°~40°程度の斜面を でありかつ規則的でない。さらに該凹凸は0.1μ πから5μπの範囲である。該半導体表面の表示 電極用アルミニウムは、該シリコン基板の凹凸を 反映し、断面の反射表面における接線は、該シリ をなす。このため入射光が多重反射する事が少な いため暗くなることはなく反射特性は秀れてい る。又該凹凸の山から山までの間隔は、光の干渉 による色づきを防止するために不規則になってい る。

第8図aは、第7図で示した本発明による構造 を持つアルミニウム電極の表面に、光42を入射 した時の反射光の様子を描いた図面である。パネ ルの仮想水平面41に対し入射光は、70°から入 射している例である。この例では、正反射光の割 25 導体基板の偏光特性を測定した。 合は、それ程多くなくパネル法線方向への反射光 が多い。この様なパネルは、非常に良好な表示効 果を得る事が出来る。第8図bは、第7図で示し た本発明による構造を持つアルミニウム電極表面 粉末の散乱面)の反射光特性84と比較するとバ ネル法線方向の反射光の割合が大きく、実際の液 晶パネルを見た時の明るさは、非常に良い。ゲス トホスト液晶を偏光板を用いて表示する場合に は、下側基板の反射光特性が良好であるか否かに 35 よつて表示効果に大きな差が生ずる。第9図a は、第9図bの様な測定系により、電圧-反射光 強度特性を測定した結果を示すグラフである。光 源92から入射した光94がパネル91で反射さ 力する。尚反射光強度の100%は、標準白色散乱 板をβ=65°で測定した値とし、測定パネルは、 パネルに組立てる以前の基板だけでの反射特性が 第10図aで示される様なものと第10図bで示

される本発明による基板105を用いて測定した ものである。第10図において光はパネル注線に 対しθの方向から入射しパネル法線方向に返つて 来る光がどの程度あるかを測定している。この様 601はシリコン基板、602はソース、605 な測定により法線方向反射光強度101,103 を求め、この曲線に囲まれる部分の面積を計算す るとこの値は、視覚による明るさの判断と略ば一 致する。但し第9図トの測定系は、人間の視覚が 持つ分光分布特性と同じ分光分布を有している。 有し該凹凸の間隔は、1μπから100μπの範囲 10 第9図αは、この様な反射特性の異なる基板を液 晶パネルに組み込み偏光板を表面につけて測定し た結果を示している。本発明による基板105を 用いた場合は、電圧-反射光強度カーブは95の 様になり白くなつた場合においては、標準白色板 コン基板水平面に対して0°~40°の範囲の角度 15 の値に対し略ぼ80%の反射光強度を有することが わかる。一方アルミニウム電極表面に凹凸を付け て標準白色板と略ぼ同等の反射光特性を持たせた 基板64を用いて液晶パネルを構成しその電圧-反射光強度特性を測定すると96の様になる。さ 20 らに、第12図に示すように光源121の面に偏 光板122を設置し偏光を基板123に対し角度 θ で入射し該基板の垂直方向の反射光に対して該 偏光板122と同一の偏光方向に偏光板124を 置き、第3図b, c及び本発明による構造の該半

第13図にその結果を示す。100%は完全に偏 光が維持された場合で、50%は、偏光板を失なっ たことを示す。131は本発明による表面形状に よる132は第3図bの表面構造、133は第3 の反射光特性 8 5 で、標準白色散乱板と (MgO 30 図 c の表面構造 1 3 4 は標準白色板である。明ら かに本発明による表面形状を有する物の方が偏光 性を維持していることがわかる。つまり本発明に よる構造を有する反射板を使用すれば約5割表示 が明るくなる。

尚液晶パネルの反射光強度特性の測定では、第 9図bにおいてθ=25°で測定したものである。 第9図aでわかる様に表示パネルの反射光強度比  $R_2/R_1$ 及び $R_4/R_3$ は、95,96,97におい てほとんど変わらないが反射光強度の絶対値は、 れ、その強度をホトマル93で電圧に変換して出 40 本発明による基板を用いた液晶表示パネルの方 が、他の基板を用いて液晶表示パネルを構成した ものより大きく明るい表示となる。反射光強度の 絶対値が96、97の様に小さい場合は、液晶表 示パネルを点灯した部分と非点灯部分との間の反

8

射光強度の差が小さくなり視覚での判別がしにく くなっている。この様に本発明における様に不透 明基板を用いて液晶表示パネルを構成する場合、 該基板上のアルミニウム電極での反射状態は、表 示パネルの表示効果と非常に密接な関係を有して 5 り、特に、表示面垂直方向への反射光量に集中的 いる事がわかる。第11図は、アルミニウム電極 表面に第10図aの様な特性を持つ基板を用い て、液晶表示パネルの表面に偏光板を貼り付けた 場合122、偏光板を用いない場合111、偏光 板を使用せずゲストホスト液晶の母液晶としてコ 10 示装置断面図、 レステリツク液晶を用いた場合(通称ホワイトテ ーラー)113及び、本発明の基板を用い、パネ ルには、一放偏光板を貼り付けた場合114の電 圧-反射光強度特性を示している。曲線113は ヒステレシス115を持つのが特徴である。第1 15 1図によると偏光板を用いない場合71は、明る いが点灯時と非点灯時の反射光強度比がとれずコ ントラストが出ない。 偏光板を用いた場合 112 は、コントラストはとれるがパネルの明るさが足 光板を用いなくても反射光強度比は約3程になる が、第10図aの基板を用いたのでは、明るさが 不足する。反射光強度比は、ゲスト濃度を増すこ とによつて向上させることができる為、ゲストの ものにすれば、ホワイトテーラー方式のゲストホ ストでもさらに良好な表示効果を得ることが出来 ā.

以上第6図に示すように該スイッチングトラン ジスタおよび該液晶駆動電圧保持用コンデンサを 30 ングした時の表面、38……アルミニウム電極。 設置する以前の基版に凹凸を形成すれば、上記の ように表示特性が向上するとともに表示面積全体 に対する、傾斜面の面積が大きくとれ反射光強度 が増加し、より明るい表示が得られる。さらに初 あつても該傾斜面上に該スイツチングトランジス タおよび該液晶駆動電圧保持用コンデンサを設置 するため反射表面での特性は略ぼ同一となり、安 定した工程となる。上述の如く本発明は、半導体 πの範囲で、該凹凸の高さが0.1μπから10μπ の範囲でかつ凹凸の斜面角度が該半導体基板水平 面に対して0から30°としたから、表示電極表面 がエッチング等による白色散乱面でないために偏

光が維持されて表示が明かるくなる。即ち、鏡面 を維持しつつうねりを設けたため、従来の白色散 乱面に比し倍以上の反射効率を得ることができ る。又、上記の如く、傾斜角を規定したことによ な光量増加をもたらすことができる効果を有す る。

## 図面の簡単な説明

第1図は、半導体基板を使用した反射型液晶表

11……透明ガラス板、12……半導体基板、 13……スペーサ、14……液晶。

第2図は、2枚の透明ガラス板による反射型液 晶表示装置断面図、

21, 21′……透明ガラス板、23……スペ ーサ、24……液晶、25……反射板。

第3図は、従来の不透明電極を用いた液晶表示 パネルの表面形状で第3図aは、アルミニウム電 極を300℃以下で10分熱処理した場合の表面であ りない。ホワイトテーラー型のもの113では偏 20 り、第3図bは、アルミニウム電極を450°で10 分熱処理した場合の表面である。第3回cは、ア ルミニウム合金を熱処理後、エツチング処理した 場の表面である。

- 31……アルミニウムを熱処理した際の再結晶 濃度を増してかつ基板の反射特性を本発明の様な 25 による突起、32 ·····アルミニウム鏡面、33 ··· …アルミニウム電極、34……アルミニウムを 450℃で熱処理した際の再結晶による突起、35 ……アルミニウム鏡面、36……アルミニウム質 極、37……アルミニウム合金を熱処理後エツチ

第4図は、入射光を基板の注線から $\theta=25^{\circ}$  傾 けて入射させた場合の反射光強度分布を示してい る。第4図aは、300℃以下で熱処理したアルミ ニウム鏡面、第4図bは400℃~450℃で熱処理し 期基版の傾斜角度に2°~10°程度のバラツキが 35 たアルミニウム電極面、第4図cは、アルミシリ コンの合金を用いて、400℃~450℃で熱処理後表 面をエツチングすることにより微細な凹凸を付け た場合の反射光特性である。

41……入射光 (偏光は、無い)、42……正 基板表面の凹凸形状のピッチが1μπから100μ 40 反射光、43……300℃熱処理後アルミニウム電 極面、44……反射光分布、45……基板法線方 向の反射光、46……入射光(偏光は、無い)、 4 7 ……正反射光、4 8 ……450℃熱処理後アル ミニウム電極面、49……基板法線方向の反射

10

光、410 ……基板と略ば平行の反射光、411 ……反射光分布、412……入射光、413…… 正反射光、414……アルミニウム合金を熱処理 後ェッチングした基板の反射特性、415 ……反 射光分布。

第5図は、液晶表示装置におれる光路図、

501 ...... 入射光、502 ...... 偏光板。

第6回は、本発明によるシリコン基板に凹凸を 形成し、該基板上にスイツチングトランジスタお 断面図、

6 1 ……シリコン基板、6 2 ……リース、6 3 ……ドレイン、64……ゲートポリシリコン、6 5 ······ポリシリコン、6 6 ······CVD SiO<sub>2</sub>、6 7 ……アルミニウム。

第7回は、本発明によるアルミニウム電極表面 の断面の1例で、略マ正弦波状の表面を示した図 である。第8図は、本発明によるアルミニウム電 極妄面の断面形状が、正弦波に近いものを用い る。第8図aは、微細領域での反射光の状態を示 した凶であり、第8図bは、入射光の方向を変え て基板法線方向に返つて来る光を求めた図であ

面から角度θを為す入射光、83……反射光、8 4 ……入射光、8 5 ……入射光のうち基板法線方 向に返る光量、86……本発明による基板、87 ……法線方向反射光。

えた液晶表示パネルを作成して電圧ー反射光強度 特性を測定した図である。第9図bは、上記電圧 一反射光強度特性を測定する際の測定系を示した 図である。

9 1 ……本発明による表面を有する基板を用い 35 た液晶表示パネルの電圧-反射光強度カーブ、9 2 ……アルミニウム電極を400℃~450℃で熱処理 した後ェッチングすることにより凹凸を形成した 液晶表示パネルの電圧-反射光強度カーブ、93 ……アルミニウム電極を300℃で熱処理した鏡面 40 4……標準白色板の偏光特性。

に近い基板を用いた液晶表示パネルの電圧ー反射 光強度カーブ、94……液晶パネル、95……入 射光、96……ハロゲンランプ(光源)、97… …ホトマル、98……反射光。

第10図a,bは、アルミニウム電極の表面状 態を変えて、光を入射させた時、パネルの法線方 向に返って来る光の量を示した図である。

101……入射光のうち基板法線方向に返る 光、102……標準白色基板を用いた時入射光の よび 高駆動用コンデンサを設置した半導体基板 10 うち基板法線方向に返る光量、103……法線方 向反射光、104……アルミニウム電極を400℃ ~450℃で熱処理した後エツチングすることによ り凹凸を形成した基板、105……本発明による 基板、106……本発明による基板を用いた時、 15 入射光のうち基板法線方向に返る光量を示したも の、107……法線方向反射光。

第11図は、偏光板を用いたゲストホストパネ ル、用いないゲストホストパネル、ホワイトテー ラ型ゲストホストパネル、基板を本発明のものを て、光を入射させた時の散乱状態を示した図であ 20 用いたパネルの電圧-反射光強度特性を示した図 である。

111……偏光板を用いないゲストホストパネ ルの電圧-反射光強度特性、基板は64を用い た。112……偏光板を用いたゲストホストパネ 81……基板の仮想水平面、82……仮想水平 25 ルの電圧-反射光強度特性、基板 64 を用いた。 113……基板として64を用いホワイトテーラ 型ゲストホスト液晶を用いたパネルの電圧-反射 光強度特性、114……本発明による基板を用い た偏光板を使用したゲストホスト液晶パネルの電 第9図aは、アルミニウム電極の表面状態を変 30 圧-反射光強度特性、115 ····・ホワイトテーラ 型液晶のヒステレシス特性。

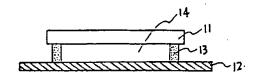
第12図は、半導体基板の偏光特性測定系、

121 ……光源、122 ……偏光扳、123 … …半導体基板、124……偏光板。

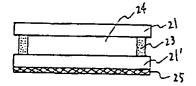
第13図は、半導体基板の偏光特性、

131……本発明による半導体基板の偏光特 性、132……第3図bの様な表面形状を有する 半導体基板の偏光特性、133……第3図cに示 す表面形状を有する半導体基板の偏光特性、13

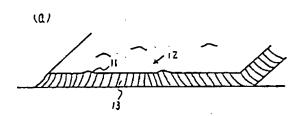
第1図



第2図

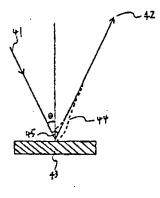


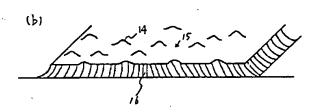
第3図



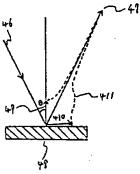
第4図

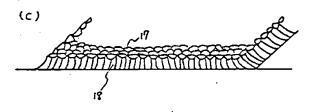
(a)



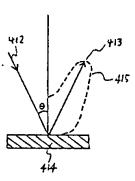




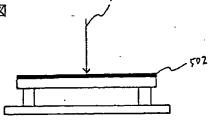




(c)



第5図



第6図

